(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-150286

(43)公開日 平成11年(1999)6月2日

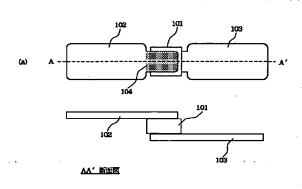
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ						
H01L	31/042			H0	1 L 3	1/04		R		
	23/28				2	3/28		D		
								Α		
	23/48				2	3/48		Y		
	25/16			25/16				A		
		•	審查請求	未請求	請求項	頁の数23	OL	(全 18 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	 }	特願平 9-315114		(71)	出願人	000001	007			
	•	in Administration of the Control of	-: *				ン株式	会社	. NE name anime also menum	
(22)出顧日		平成9年(1997)11月17日					下丸子3丁目	30番2号		
				(72)	発明者	都築	幸司			
-	-	·				東京都	大田区	下丸子3丁目	30番2号キヤノ	
						ン株式	会社内			
				(72) 3	発明者	竹山	祥史			
						東京都	大田区	下丸子3丁目	30番2号キヤノ	
						ン株式	会社内			
				(72) §	発明者	清水	孝一			
						東京都	大田区	下丸子3丁目	30番2号キヤノ	
		•				ン株式	会社内			
				(74)	人墅分	弁理士	丸島	儀一		
									最終頁に続く	

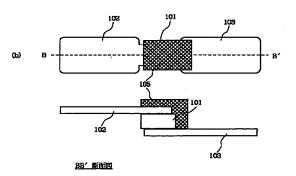
、大学、グラグ、**(54) 【発明の名称】**2017年テルドルス半導体装置(Marthel Michael Color) (The Color) (Extendition Color) (特別成場のMarthel Color)

(57)【要約】

【課題】 外力に対して信頼性の高いモールドレス半導体装置と、それを用いた光起電力素子モジュールを提供すること。

【解決手段】 半導体チップ(101)が2枚の外部接続用端子(102、103)に挟持され、且つ電気的に接続され、少なくとも一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそれ以外の部分で硬度差を設けたことを特徴とするモールドレス半導体装置。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体チップ(101)が2枚の外部接続用 端子(102、103)に挟持され、且つ電気的に接続され、少 なくとも一方の極側の外部接続用端子の、該半導体チッ プ近傍部とそれ以外の部分で硬度差を設けたことを特徴 とするモールドレス半導体装置。

【請求項2】 前記硬度差をビッカース硬度で30以上 設けたことを特徴とする請求項1記載のモールドレス半 導体装置。

【請求項3】 前記外部接続用端子において、半導体チ ップ近傍部がそれ以外の部分よりも高硬度であることを 特徴とする請求項1記載のモールドレス半導体装置。

前記外部接続用端子において、半導体チ 【諸求項4】 ップ近傍部以外のビッカース硬度が120以下であるこ とを特徴とする請求項3記載のモールドレス半導体装

【請求項5】 半導体チップ(101)が2枚の外部接続用 端子(102、103)に挟持され、且つ電気的に接続され、該 半導体チップの少なくとも一部を覆うように弾性体(10 5)を配置したことを特徴とするモールドレス半導体装 置。

【請求項6】 前記弾性体が硬度50(JISA)以下 の有機高分子樹脂であることを特徴とする請求項5に記 載のモールドレス半導体装置。

前記有機高分子樹脂がシリコーン樹脂で 【請求項7】 あることを特徴とする請求項6に記載のモールドレス半 導体装置。

【請求項8】 前記有機高分子樹脂が湿度硬化型である 晋.

【請求項9】 半導体チップが2枚の外部接続用端子に 挟持され、且つ電気的に接続され、少なくとも一方の極 側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそれ以 外の部分で硬度差を設けてあり、且つ該半導体チップの 少なくとも一部を覆うように弾性体を配置したことを特 徴とするモールドレス半導体装置。

【請求項10】 前記硬度差をビッカース硬度で30以 上設けたことを特徴とする請求項9記載のモールドレス 半導体装置。

【請求項11】 前記外部接続用端子において、半導体 チップ近傍部がそれ以外の部分よりも高硬度であること を特徴とする請求項9記載のモールドレス半導体装置。

【請求項12】 前記外部接続用端子において、半導体 チップ近傍部以外のビッカース硬度が120以下である ことを特徴とする請求項11記載のモールドレス半導体 装置。

【請求項13】 前記弾性体が硬度50(JISA)以 下の有機高分子樹脂であることを特徴とする請求項9記 載のモールドレス半導体装置。

【請求項14】 前記有機高分子樹脂がシリコーン樹脂 50 ている。このような状况下において、クリーンエネルギ

であることを特徴とする請求項13記載のモールドレス 半道体装置。

【請求項15】 前記有機高分子樹脂が湿度硬化型であ ることを特徴とする請求項13記載のモールドレス半導 休装置.

【請求項16】 複数の光起電力素子と、請求項1乃至 15に記載の半導体装置を有する光起電力素子モジュー ルであって、前記半導体装置が光起電力素子の電極部材 もしくは、光起電力素子同士を電気的に接続する接続部 10 材に密着した状態で接続されていることを特徴とする光 起電力素子モジュール。

【請求項17】 前記半導体装置が光起電力素子の非受 光面側に設けられていることを特徴とする請求項16に 記載の光起電力素子モジュール。

【請求項18】 前記記載の光起電力素子モジュール が、可撓性を有することを特徴とする請求項16記載の 光起電力素子モジュール。

【請求項19】 前記記載の光起電力素子モジュールの 少なくとも一部が曲げ加工されていることを特徴とする 20 請求項16記載の光起電力素子モジュール。

【請求項20】 前記半導体装置の半導体チップはダイ オードであり、該半導体装置は複数の直列に接続された 光起電力素子に対して並列に接続されていることを特徴 とする請求項16記載の光起電力素子モジュール。

【請求項21】 請求項16乃至20記載の光起電力素 子モジュールが表面被覆材と裏面被覆材との間に樹脂封 止されていることを特徴とする太陽電池モジュール。

【請求項22】 請求項16乃至20記載の光起電力素 「予約」等は、企会表**を特徴でする語求項6記載のモールドルス半導体装**や「発光子モジ学子ルと表現**体とが共体構造さな**のでいるにどを見て思想。第14 30 特徴とする建材。

> 【請求項23】 請求項16乃至20記載の光起電力素 子モジュールが補強板上に樹脂封止され、表面に保護フ ィルムを有する太陽電池モジュールの、前記補強板を折 り曲げ加工する工程を有することを特徴とする建材の製 告方法,

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置に関 し、特に、モールド樹脂で被覆されていないモールドレ 40 ス半導体装置に関する。また、モールドレス半導体装置 をバイパスダイオードとして使用した光起電力素子モジ ュール、太陽電池モジュール、及び建材に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、CO2の増加による温室効果で地 球の温暖化が生じることが予測され、СО2を排出しな いクリーンなエネルギーの要求がますます高まってい る。CO2を排出しないエネルギー源としては原子力発 電が挙げられるが、放射性廃棄物の問題が解決されてお らず、より安全性の高いクリーンなエネルギーが望まれ

一の中でも特に太陽電池は、そのクリーンさと安全性と 取扱い易さといった点から非常に注目されている。

【0003】太陽電池の種類としては、結晶系太陽電 池、アモルファス系太陽電池、化合物半導体太陽電池 等、多種にわたる太陽電池が研究開発されているが、中 でもアモルファスシリコン太陽電池は、変換効率こそ結 晶系の太陽電池に及ばないものの、大面積化が容易で、 かつ光吸収係数が大きく、また薄膜で動作するなどの、 結晶系太陽電池にはない優れた特徴をもっており、将来 を有望視されている太陽電池の1つである。

【0004】ところで、通常太陽電池を電力の供給源と してみた場合、1枚の太陽電池セルだけでは出力電圧が 不足している。このため、複数個の太陽電池セルを直列 もしくは並列に接続して使用する必要がある。

【0005】上記のように複数個のセルを直列接続して 動作させる場合において最大の難点は、建物の影や降雪 などにより、セルの一部が太陽光から遮られて発電しな くなった場合、正常に発電している他の素子からの総発 生電圧が逆方向電圧という形で直接印加されることであ る。そして、このような逆方向電圧が素子の耐圧を越え る値になった場合には、素子の破壊が起きる可能性があ る。そこで、このような素子の破壊を避けるためには、 直列接続した各素子ごとに、素子と並列で逆の方向にダ イオードを結線する必要がある。このようなダイオード は一般的にバイパスダイオードと呼ばれる。

【0006】バイパスダイオードとしては、一般には汎 用品として、その周囲にカバー樹脂を設けたモールドパ ッケージのダイオードが使用されていた。ところが、こ 察護書祭園にれらのモニルドペッケモジダイ本量主を太陽電池のバインを機能を接続されている状態にあるいはその光起電力素子正ジ際等電影力を パスダイオードとして使用する場合には、以下のような 30 難点がある。

- ① 太陽電池自体の厚みが300 μ m程度であるのに対 し、モールドダイオードの厚みは薄いものでも1mm程 度の厚みを有する。その結果、ダイオードの配置された 部分だけが極端に厚くなり、モジュールの平面性を著し く損なってしまう。平面性を保つ為には、周囲の被覆材 を厚くする方法があるが、被覆材のコストが高くなって しまう。
- ② ダイオードチップ自体がモールド樹脂で完全に被覆 されている為に、ダイオードチップに電流が流れた際、 チップのPNジャンクション部で発生した熱の放熱性が 非常に悪く、周囲の被覆材の熱劣化を促進してしまう。 太陽電池が金属基板を構成材料としているような場合に は、その金属をフィンとして利用すればいいのだが、モ ールドダイオードの場合には、必ずチップがモールド樹 脂で覆われている為に、チップ部分を金属基板に接触す ることが不可能であり、放熱性の向上にも限度がある。 【0007】こうした背景から、例えば特開平5-29 1602や、特開平9-82865で開示されているよ

うに、チップダイオードをモールドパッケージ樹脂無し

で使用する構成(以下モールドレスダイオードと呼ぶ) が提案されている。モールドレスダイオードの場合に は、厚みが300μπ程度と非常に薄いことでモジュー ルの平面性を保つことができ、かつモールド樹脂がない ことで、金属基板と接触することができ、放熱性を向上 することができる。

【0008】図2にこのようなモールドレスダイオード の一例の概略図を示す。図2(a)は、正面図、(b) はAA′断面図を現わしている。図中、201は半導体 10 ベアチップ、202、203は外部接続用端子であり、 チップと接続用端子は不図示のろう材等で電気的に接続 されている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来のモールドレスの半導体装置は、チップ部分を完全に 覆っていない為にその取り扱い性が非常に難しく、以下 に述べる問題を生じていた。

- ◆ ひ モールド樹脂がない為に、ねじりや曲げにの力に対 して非常に弱い。具体的には、モールドレスダイオード を光起電力素子に半田接続する際、ねじりや曲げの力に よって外部接続端子が屈曲し、チップにせん断的な応力 が加わる。その結果、チップに残留応力が発生したり、 ひどい場合には割れたりする場合があり、ダイオードと しての信頼性を著しく損ねていた。
 - でルド樹脂がない為に、外力に非常に弱く、特に 衝撃の力に弱い。その結果、
 ①と同様チップに割れが発 生する。
- ③ モールドレスダイオードが光起電力素子モジュール
- ュールが家屋の屋根面に設置されていいるような状況で は、風や雹などの屋外での気候の影響により、光起電力 素子モジュール自体に繰り返し曲げや衝撃力が働く。そ の結果、内部に接続されているダイオードにも同様の力 が作用し、ダイオードが破壊される場合がある。

【0010】よって本発明の目的は、上記の問題点を解 決しようとしたものであり、外力に対して十分な信頼性 を有するモールドレス半導体装置を提供し、かつモール ドレス半導体装置を光起電力素子モジュール内に組み込 まれても高信頼性を有するモールドレス半導体装置を提 40 供することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記課題を解 決するために鋭意研究開発を重ねた結果、次のようなモ ールドレス半導体装置及び光起電力素子モジュールが最 良であることを見いだした。すなわち本発明のモールド レス半導体装置は、半導体チップが2枚の外部接続用端 子に挟持され、且つ電気的に接続され、少なくとも一方 の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそ れ以外の部分で硬度差を設けたことを特徴とする。

【0012】又、半導体チップが2枚の外部接続用端子 50

に挟持され、且つ電気的に接続され、少なくとも一方の - 極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部とそれ 以外の部分で硬度差を設けてあり、且つ該半導体チップ の少なくとも一部を覆うように弾性体を配置したことを 特徴とする。

【0013】さらに、本発明は上述の半導体装置と、複 数の光起電力素子を有する光起電力素子モジュールであ って、前記半導体装置が光起電力素子の電極部材もしく は、光起電力素子同士を電気的に接続する接続部材に密 着した状態で接続されていることを特徴とする光起電力 素子モジュール、及び該光起電力素子モジュールと建材 とが一体となっている建材をも包含する。

【0014】本発明のモールドレス半導体装置は以下の 作用を有している。

【0015】(1) 半導体チップが2枚の外部接続用 端子に挟持され、且つ電気的に接続され、少なくとも一 方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部と それ以外の部分で硬度差を設けることにより、ねじりや -曲げの力に対して強いモールドレス半導体装置を提供す ることができる。チップ近傍部がそれ以外の部分よりも 高硬度の場合には、たとえねじりの力が端子に加わった としても、主にねじりが作用するのはチップ近傍部以外 の部分だけであって、チップにはねじり応力が伝達され にくくなる。逆にチップ近傍部以外の部分がチップ近傍 部よりも高硬度の場合においても、硬度差を設けた境界 付近で応力を吸収し、チップ自体に加わる応力を低減す ることができる。その結果、半導体チップに応力が残留 したり、割れたりすることを防止可能となり、ねじりや (%) 1987年(A) 曲げの力が作用しても破壊することのない信頼性の高い数に強。など)。に対してより耐性を高めることが可能となるは報報を強力を 半導体装置を提供できる。

【0016】(2) 半導体チップが2枚の外部接続用 端子に挟持され、且つ電気的に接続され、少なくとも一 方の極側の外部接続用端子の、該半導体チップ近傍部と それ以外の部分で硬度差を設けてあり、且つ該半導体チ ップの少なくとも一部を覆うように弾性体を配置したこ とにより、外力が加わったとしても弾性材料によって力 を吸収することができ、チップに伝わる外力、衝撃力を 緩和することができる。その結果、半導体チップに割れ が生じることがなくなる。

【0017】(3) さらに、上記(1)(2)の両方 を盛り込んだ半導体装置の場合には、ねじりや曲げの力 と、衝撃力との両方に対して耐性のある半導体装置を提 供することができる。

【0018】(4) 前記硬度差をビッカース硬度で3 0以上設けたことによって、より顕著な応力緩和を期待 できる。

【0019】(5) また、前記外部接続用端子におい て、半導体チップ近傍部がそれ以外の部部分よりも高硬 度であることよって、さらにねじりや曲げの力に対して 効果的な耐性を与えることができる。

【0020】(6) 半導体チップ近傍部以外のビッカ ース硬度が120以下であることによって、外部接続用 端子のほとんどの部分が軟質であり、ねじりの力をより 吸収することができる。また、外部接続用端子を自由に 加工でき、曲げて使用することが可能となり、応用範囲 の広い半導体装置を提供することができる。

【0021】(7) 弾性材料が硬度50(JISA) 以下の有機高分子樹脂であることによって、非常に応力 吸収性の高い半導体装置を提供可能である。

【0022】(8) 前記有機高分子樹脂がシリコーン 樹脂である場合には、伸縮性があって、かつ耐熱性の高 い半導体装置を提供することができる。

【0023】(9) さらに、前記有機高分子樹脂が湿 度硬化型である場合には、室温放置によって架橋するこ とが可能な為、例えば外部接続用端子に熱等を加えるこ とが無く、外部接続端子を極端に酸化させたりすること がない。

【0024】(10) また、上記記載の半導体装置が 光起電力素子の電極部材もしくは、光起電力素子同士を 20 電気的に接続する接続部材に密着した状態で接続されて いる光起電力素子モジュールの場合には、外力に対して 強い光起電力素子モジュールを提供することができると 同時に、密着して接続していることで、光起電力素子自 体をフィンとして活用でき、半導体装置に電流が流れた 際の温度上昇を低減することができる。

【0025】(11) 前記半導体装置が光起電力素子 の非受光面側の電極部材、もしくは接続部材に接続され ていることによっては、受光面側からの外力(例えば雹

【0026】(12) 光起電力素子モジュールが可撓 性を有する場合には、半導体装置のねじりや曲げ力に対 する耐性をより発揮することができる。

【0027】(13) また、上記光起電力素子モジュ ールの一部、あるいは全体が曲げ加工されている場合に は、加工の際に加わる外力に対しても耐性の高い光起電 力素子モジュールを提供することが可能である。

【0028】(14) また、上記光起電力素子モジュ ールと、建材とが一体構造となっている建材一体型光起 電力素子モジュールでは、風雨等の気候の影響にも信頼 40 性の高いモジュールを提供することができる。

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施態様例を詳細 に説明する。まず、本発明のモールドレス半導体装置に ついて、従来のモールド半導体装置と対比して説明す る。

【0030】図3には、従来のモールドパッケージ半導 体装置の概略図を示しており、301は半導体チップ、 302、303は外部接続用端子で301と不図示のろ う材等によって電気的に接続されている。また、304 50 はエポキシ樹脂等のモールド樹脂であり、半導体チップ

を機械的に保護すると同時に、水分の侵入等を防ぐ役目 をする。このように、モールドパッケージ半導体装置と は、半導体チップ301がモールド樹脂304で完全に 被覆されており、半導体チップ及び半導体チップ近傍の 外部接続用端子が全く露出していないものを指してい る。すなわち、外からは外部接続用端子の一部しか見え ないものである。

【0031】これに対して、本発明のモールドレス半導 体装置の概略図を図1(a)、(b)に示す。101は 半導体チップ、102、103は外部接続用端子、10 4は硬度差を設けた境界線、105は弾性体を示してい **ろ**。

【0032】本発明で定義するモールドレス半導体装置 とは、図1(a)のようにモールド樹脂で全く被覆がな されていないもの、あるいは、図1(b)のように弾性 体が一部載置されているだけで完全には被覆されておら ず、必ず半導体チップもしくは半導体チップ近傍の外部 接続用端子が露出しているものを指している。

【0033】本発明のモールドレス半導体装置は光起電 力素子モジュールのバイパスダイオードに特に好適に用 いられるものであるが、そのほかにも半導体チップ10 1として、トランジスタ、IC、サイリスタ等半導体デ バイスにも適用することが出来る。

【0034】半導体チップがダイオードである場合に は、そのダイオードの種類としては、検波用ダイオー ド、整流用ダイオード、エサキダイオード、定電圧ダイ オード、可変容量ダイオード、スイッチングダイオード 等が限定なく適用可能である。また、そのチップ構造と が、図1(a)に示すような外部接続用端子が平行に接 続されているような場合には、外部接続用端子/チップ でのショートを防止するためにメサ型を用いる方が好適 である。

【0035】半導体チップ101にろう材等で接続され る外部接続用端子202、203としては、ろう材との 接続が可能であって、良好な電気導電性、小さな熱抵抗 を有する材料が好適に用いられる。例えば、金、銀、 銅、ニッケルが好適である。電気抵抗を小さくする為に は、外部接続端子の厚みは大きい程好ましいが、厚すぎ ると全体の厚みが厚くなってしまい、本来の薄型という 特徴が失せることから、35~150ミクロンが好適で ある。

【0036】外部接続用端子の形状102、103の形 状についても何等限定はないが、放熱性を良くする為 に、フィン等に取り付ける側の外部接続用端子を大きく しておく方が好ましい。

【0037】次に、外部接続用端子の硬度差境界線10 4について詳述する。図4(a)は、その一例である が、これに限るものではない。401は半導体チップ、 402、403は外部接続用端子、404はチップ近傍 部とそれ以外の部分で硬度差を設けた領域である。本例 では、外部接続用端子402のみ硬度差を設けている が、図4(b)のように402と403の両方に設けて も何等構わない。

【0038】図4(a)の外部接続用端子402におい て、境界線404の右側(チップ近傍部・領域B)がそ れ以外の部分(領域A)よりも高い硬度の場合には、領 域Aの端子にねじりや曲げの応力が加わったとしても、 領域Bの方が高硬度である為に、応力が境界線404付 10 近で吸収され、領域Aまで伝達しにくくなる。逆に、領 域Aが領域Bよりも高硬度である場合にも、同様に境界 線404付近で応力が吸収され、半導体チップ401に 応力が伝達しにくくなる。これらの作用効果により、外 部接続用端子のチップ近傍部とそれ以外の部分で硬度差 を設けることによって、ねじりや曲げに強いモールドレ ス半導体装置を提供することができる。

【0039】どちらも場合においても応力の低減効果は 期待できるが、領域Bの部分が半導体チップ401と直 接接続されている為、チップ近傍部(領域B)を高硬度 20 にする方がより効果が大きく、より好適である。

【0040】硬度差を設ける領域については、応力が低 減できれば特に限定はなく、図4 (c) のようにチップ の先端部を含んで少し広範囲で処理してもよい。

【0041】硬度値に関しては、ビッカース硬度で表現 することができる。硬度差が大きければ大きい程その効 果が大きく好ましいが、より好適にはビッカース硬度で 30以上の硬度差を設けることが望ましい。

【0042】また、半導体装置はその応用範囲が非常に の意思。旅の第二七でもメル型でプレモガ型等限定なべ適用可能である。影響を応属では様々な形状の位置に取り付ける必要がある。その意思は態度 ような背景から、チップ近傍部以外の部分(領域A)が ビッカース硬度120以下であることで、領域Aを曲げ て使用することができる。ビッカース硬度が120以上 である場合には、曲げた際に断裂、亀裂が入りやすくな り、長年の使用状態では端子が破断してしまうことか ら、120以下が好適であり、より好適には80以下で あることが好ましい。

> 【0043】硬度差を設ける手段としては、硬度の高い 部材の一部を柔らかくして設けてもよいし、硬度の低い 部材の一部を硬くして硬度差を設けてもよいが、一般的 には後者の方が簡単な方法で硬度差を設けることができ る。その具体的な手段としては、特に限定はないが、例 えば金属メッキ、金属蒸着、硬質膜塗布など他の材質を 設ける方法や、イオン注入など表面自体を改質する方法 が挙げられる。中でも、金属メッキは、真空装置が不要 な為簡易な方法で作成でき、かつ成長速度が早いという 利点がある。使用する金属としては、銀、アルミニウ ム、ニッケル、半田等を用いることができるがこれに限 るものではない。表面に他の材質を設ける場合には、外 部接続端子の片面に設けても構わないし、両面に設けて も構わない。

【0044】次に弾性体105について詳述する。弾性 体を配置する目的は、圧力や衝撃力等の外力に対する半 導体チップの耐性を高めることである。但し本発明では 半導体チップ101の近傍にのみ設けられる。その材料 としては、比較的柔らかく、クッション性に富む材料が 好んで用いられ、特に限定はないが、例えば、各種ゴム 系樹脂、発泡樹脂、弾性を有する樹脂等が用いられ、形 態としては、溶融、溶解した樹脂、フィルム、ゴム形状 の樹脂、接着材、テープ形状になっているも等が挙げら れ、各種形態を用いることができる。

【0045】発泡樹脂としては、例えば高倍率で発砲さ せて、弾力性を高めたものが好ましく、また、その形状 としては、テープ形状になっているものが簡単に取り付 け可能であり、好ましい。発泡樹脂の基材としては、例 えば、ポリスチレン、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリ ビニルアルコール、ポリウレタン、アクリル、シリコー ン樹脂が用いられる。

【0046】また、弾性を有する樹脂のような場合に は、溶融、溶解した樹脂、あるいは接着剤形状の樹脂、 ポッテイング樹脂を例えばデイスペンサー等を用いてチ ップ近傍に樹脂をドッテイングした後、例えば、熱、湿 度、紫外線等のエネルギーにより硬化させる。この中で も、湿度硬化型の樹脂の場合には、常温放置等簡易な工 程で作成できる利点と、外部接続用端子をほとんど酸化 させることがないので、後工程で端子の半田付けが容易 等の利点があり、より好適である。

【0047】衝撃力の耐性を高める為には、硬化後の樹 脂の弾性が最も効くファクターであり、弾性が高い程、

『共感学説『影論**衝撃性は高くなる**』弾性のファックターは明和 StAの硬点は主動は) 近半5/01/5 は被覆材料を50.6 は集電電板は 5.0 では図ったまだい場合 度で表現することができ、JISA硬度で5以上50以 下がより好適である。弾性があまりに高い場合には、後 に光起電力素子での樹脂被覆工程でつぶれ方が大きくな ってしまい、弾性体自身の膜厚が非常に薄くなってしま うことから5以上が好適である。また、50以下である 場合には、実験的見地からより耐衝撃性が高まり好適で ある。代表的な樹脂としては、シリコーン樹脂、ウレタ ン樹脂、ブチルゴム等が挙げられるがこれに限るもので はない。この中でも、半導体チップに電流が流れた際の 温度上昇に対応する為に、耐熱性の高いシリコーン樹脂 がより好適である。

【0048】上記樹脂は、半導体チップに直接接触する ものであるから、半導体チップの電気的特性を維持する 為にも樹脂内に含有される不純物イオンは少ない方が好 ましく、ナトリウムイオン、カリウムイオン、塩素イオ ンの量がそれぞれ2ppm以下のものが好ましい。

【0049】量産性を考えた場合に、樹脂はデイスペン サー等でドッテイング可能な粘度を有するものが望まし いが、粘度が低すぎる場合には広がり方が大きく、特定 の場所にドッテイングできないといった不具合を生ず る。また、あまりに低い場合には薄く盛られすぎて弾性 50 が弱まってしまう。このような兼ね合いから樹脂の硬化 前粘度は500ポイズ以上2000ポイズ以下であるこ とが望ましい。

【0050】弾性体を形成した場合の耐衝撃性は、弾性 体の硬度によってその効果が大きく左右されるが、出来 上がりの膜厚によっても左右される。弾性体は、その膜 厚が厚い程、耐衝撃性は当然高まる。しかしながら、あ まりに厚い場合には、その半導体装置を半田付けしにく いとか、薄型の実装基板には実装できないこともあっ 10 て、使用目的に応じて適度の厚みに管理することが望ま しい。光起電力素子に接続する場合には、せいぜい1m m以下であることが好適である。

【0051】本発明のモールドレス半導体装置を光起電 力素子のバイパスダイオードに適用した例を以下に示う

【0052】(光起電力素子)本発明に於ける光起電力 素子としては、単結晶、薄膜単結晶、多結晶、あるいは アモルファスシリコン太陽電池に適用できる以外に、シ リコン以外の半導体を用いた太陽電池、ショットキー接 20 合型の太陽電池にも適用可能である。

【0053】図5(a)は本発明の光起電力素子モジュ ールの概略図であり、代表例としてアモルファスシリコ ン太陽電池を使用した光起電力モジュールの模式的断面 図を示している。図5(b)はX - X'の断面であり、 光起電力素子モジュールが表面被覆材と裏面被覆材との 間に樹脂封止されている状態を示している。501、5 01′は光起電力素子、502はバスバー電極、50 3、503′は絶縁性部材、504は金属体(接続部

1(b) に示したような半導体装置(ダイオード)であ る。2枚の光起電力素子501、501′が金属体50 4により電気的に直列接続されており、光起電力素子の エッジ部と金属体504の接触部には、絶縁部材50 3、503′が設けられている。

【0054】図5において、半導体装置507は光起電 力素子501に対して、電気的に並列に接続されてお り、一方の外部接続用端子は光起電力素子501に密着 した状態で、もう一方は接続部材504に接続されてい る。半導体装置507は、それ自体の発熱によって、周 40 囲の被覆材505を熱的に劣化させてしまう為、図5で 示すように光起電力素子101に密着した状態で接続 し、光起電力素子501をフィンとして活用している。 接続する箇所としては、図5では光起電力素子501に 密着しているが、より詳しくは、後述の金属基板や下部 電極層など、金属に接続されていることが好適である。 また、光起電力素子以外としては、金属体の接続部材5 04に密着した状態で接続しても構わないし、表面側の バスバー電極502上に接続しても同様の効果を発揮す

【0055】上記のように、半導体装置は光起電力素子

の表側に接続しても裏側に接続しても構わないが、裏側 に接続している場合には表面の被覆材の厚みを十分厚く することができる為、表面に存在する被覆材自体もクッ ション材として働き、光起電力素子に表面方向から働く 外力(例えば、足踏み、静荷重等)に対してより耐性を 高めることができる。これに対して表面側に半導体装置 を配置した場合には、光起電力素子周囲を被覆材で充填 する際に半導体装置部分が表面に出っ張っていることに よって、半導体装置上の被覆材が薄くなってしまう。以 上の点から、光起電力素子の非受光面側の電極部材、も しくは非受光面側の接続部材に接続されていることがよ り好適である。

【0056】接続する個数に関しては、光起電力素子1 個に対して半導体装置1個以上接続する場合が、影が生 じた場合の出力低下が少なくなり好適であるが、コスト 的な意味合いから複数の光起電力素子に対して半導体装 置1個を接続しても構わない。

.【0057】光起電力素子モジュールが可撓性を有して いる場合にはさらに効果的である。すなわち、光起電力 素子モジュールが可撓性を有していることによって、光 20 起電力素子に接続された半導体装置に曲げやねじりの力 が作用する。このような場合に本発明の半導体装置を接 続しておくことによって、破壊することのない信頼性の 高い半導体装置を提供することができる。言い換えれ ば、本発明の半導体装置は可撓性の光起電力素子モジュ ールにより効率的に使用することができる。

【0058】またこのような可撓性を有する光起電力素 子モジュールが補強板上に樹脂封止されている太陽電池

治の影響を終生が発生性が発生がある。 非常に効果的である。本発明の太陽電池モジュールは端 部の折り曲げ加工、全体を屈曲して波形状にした加工な ど様々な加工を施すことによって、様々な形状のモジュ ールを提供することができ、さらにこれを建材に適用す ることが出来る。加工を施す場合には光起電力素子及び 半導体装置に外力が働く。例えば、一般的な加工方法と しては、金型プレス、ローラーフォーマー、ベンダー等 が挙げられるが、金型プレスで型をつける際にプレスが モジュールに圧力を加えたり、ローラーフォーマーでは ローラーがモジュール表面を通過する。本発明の半導体 装置はこのような外力の作用に対して耐性が高いことか ら、加工を施しても壊れることがなく信頼性の高い光起 電力素子モジュール、或いは太陽電池モジュールを提供 することができる。

【0059】(光起電力素子)次に、光起電力素子につ いて詳述する。

【0060】図6は光起電力素子501、501′をよ り詳しく説明する為の模式的断面図である。図におい て、601は基板、602は下部電極、603、61 3、623はn型半導体層、604、614、624はi 型半導体層、605、615、625はp型半導体層、

.606は上部電極、607は集電電極を表す。

【0061】基板601はアモルファスシリコンのよう な薄膜の太陽電池の場合に、半導体層を機械的に支持す る部材であり、かつ電極としても使われる。従って、基 板601は、半導体層を成膜する時の加熱温度に耐える 耐熱性が要求されるが導電性のものでも電気絶縁性のも のでもよい。

【0062】導電性の材料としては、例えばFe、N i, Cr, Al, Mo, Au, Nb, Ta, V, Ti, Pt、Pb等の金属またはこれらの合金、例えば真ちゅ う、ステンレス鋼等の薄板及びその複合体やカーボンシ ート、亜鉛メッキ鋼板が挙げらる。また、電気絶縁性材 料としては、ポリエステル、ポリエチレン、ポリカーボ ネート、セルロースアセテート、ポリプロピレン、ポリ 塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリ アミド、ポリイミド、エポキシ等の耐熱性合成樹脂のフ ィルムまたはシートまたはこれらとガラスファイバー、 カーボンファイバー、ほう素ファイバー、金属繊維等と の複合体、及びこれらの金属の薄板、樹脂シート等の表 面に異種材質の金属薄膜及び/またはSiO2、Si3N 4、A 1 2 O 3、A 1 N 等の絶縁性薄膜をスパッタ法、蒸 着法、鍍金法等により表面コーテイング処理を行ったも のおよび、ガラス、セラミックス等が挙げられる。

【0063】下部電極602は、半導体層で発生した電 力を取り出すための一方の電極であり、半導体層に対し てはオーミックコンタクトとなるような仕事関数を持つ ことが要求される。材料としては、例えばA1、Ag、 Pt、Au、Ni、Ti、Mo、Fe、V、Cr、C

O3、ZnO、ITO等のいわゆる金属単体または合 金、及び透明導電性酸化物(TCO)等が用いられる。 下部電極602の表面は平滑であることが好ましいが、 光の乱反射を起こさせる場合には、その表面にテクスチ ャー処理をしてもよい。また、基板601が導電性であ るときは下部電極602は特に設ける必要はない。

【0064】下部電極の作製方法としては、例えばメッ キ、蒸着、スパッタ等の方法を用いる。アモルファスシ リコン半導体層としては、図6に示すようなpin接合を 有するトリプル構成だけではなく、pin接合またはpn接 合を重ねたダブル構成、シングル構成も好適に用いられ る。特にi層604、614、624を構成する半導体 材料としてはa-Siの他にa-SiGe、a-SiC等のいわゆるIV 族及びIV族合金系アモルファス半導体が挙げられる。ア モルファスシリコン半導体層の成膜方法としては、蒸着 法、スパッタ法、高周波プラズマCVD法、マイクロプラ ズマCVD法、ECR法、熱CVD法、LPCVD法等公知の方法を所 望に応じて用いる。成膜装置としてはバッチ式の装置や 連続成膜装置等が所望に応じて使用出来る。

【0065】上部電極606は、半導体層で発生した起 50 電力を取り出すための電極であり、下部電極602と対

をなすためのものである。上部電極606は、アモルフ ァスシリコンのようにシート抵抗が高い半導体の場合に 必要であり、結晶系の太陽電池ではシート抵抗が低いた め特に必要とはしない。また、上部電極606は、光入 射側に位置するため、透明であることが必要で、透明電 極と呼ばれることもある。上部電極606は、太陽や白 色蛍光灯等からの光を半導体層内に効率よく吸収させる ために光の透過率が85%以上であることが望ましく、 さらに、電気的には光で発生した電流を半導体層に対し 横方向に流れるようにするためにシート抵抗値は100 Ω/□以下であることが望ましい。このような特性を備 えた材料としては、例えばSnO2、In2O3、Zn O, CdO, CdSnO₄, ITO (In₂O₃+Sn O₂) などの金属酸化物が挙げられる。

【0066】集電電極607は、図5では506に相当 するものであるが、一般的には櫛状に形成され、半導体 層や上部電極のシート抵抗の値から好適な幅やピッチが 決定される。集電電極は比抵抗が低く太陽電池の直列抵 抗とならないことが要求され、好ましい比抵抗としては 10E-2Ωcm~10E-6Ωcmである。集電電極の材 料としては、例えばTi、Cr、Mo、W、Al、A g、Ni、Cu、Sn、Pt等の金属またはこれらの合 金や半田が用いられる。一般的には、金属粉末と高分子 樹脂バインダーがペースト状になった金属ペーストが用 いられているが、これに限られたものではない。

【0067】 (バスバー電極) 図5のパスバー電極50 2は、グリッド電極506を流れる電流をさらに一端に 集める為の集電の役目をするものである。このような観 5.学売ごに終じ点が6%。メネスをおに使用する材料と必要はに体積抵抗率は高度で調査が大きななるだけでなく外部が60**衝撃**により、55歳は20%の が低く、かつ工業的に安定して供給されている材料が望 ましい。上記材料としては、加工性がよく、安価な銅が 好適に用いられる。

【0068】また、銅を用いる場合には、腐食防止、酸 化防止等の目的で、表面に薄い金属層を設けてもよい。 該表面金属層としては、例えば、銀、パラジウム、パラ ジウムと銀の合金、または金などの腐食されにくい貴金 属や、ニッケル、半田、錫などの耐食性のよい金属が好 適に用いられる。前記、表面金属層の形成方法として は、例えば、作成が比較的容易な蒸着法、メッキ法、ク ラッド法が好適に用いられる。

【0069】バスバーの厚みとしては、50μm以上2 00μm以下が望ましい。50μm以上とすることで、 光起電力素子の発生電流密度に十分対応できるだけの断 面積を確保できるとともに、実質上機械的結合部材とし て使用することができる。一方、バスバーは厚くするほ ど抵抗損失を小さくすることができるが、200μm以 下とすることで表面被覆材によるなだらかな被覆が可能 となる。

【0070】上記バスパーは、基板の形態によっては何 枚設けてもよく、特に1枚と限定されるものではない。

また、ここで用いるバスバーとしては、設ける対象とな る基板の大きさとほぼ同程度の長さを有するものが望ま しい。形状に関しても特に制限はなく、円柱状、箔状等 のバスバーを用いることができる。

【0071】 (金属体) 図5において、金属体504 は、光起電力素子同士(501と501′)を電気的に 接続、あるいは機械的に接続する為のものである。電気 的に直列接続する場合には、金属体504の一端は、一 方の光起電力素子501上のバスバー電極502と半田 10 付け等の方法で接続され、もう一端はもう一方の光起電 力素子501′の裏面側に接続される。また、並列接続 する場合には、金属体504の一端は、一方の光起電力 素子501状のバスバー502と半田付け等の方法で接 続され、もう一端はもう一方の光起電力素子501′上 のバスバー502′に接続される。

【0072】本例では、金属体を用いて接続を施してい るが、バスバー502を使用することによってそのまま 接続を行っても何ら問題はない。金属体に使用する材 料、形状、厚みとしては、基本的にバスバーの項で詳述 した内容と全く同様のものを用いることができる。

【0073】(被覆材)次に被覆材505について説明 を行う。本発明にかかる被覆材505は、大きく分類し て最表面被覆材、充填材、最裏面被覆材の3種類に分類

【0074】最表面被覆材に要求される特性としては透 光性、耐候性があり、汚れが付着しにくいことが要求さ れる。材料としてガラスを使用した場合、充填材が厚く なければ充填不良が起きるという問題がある。またその

り割れやすいという問題も考えられる。そのために最表 面被覆材には耐候性透明フィルムが好適に用いられる。 そうすることにより、充填性が良くなり、軽量化が図 れ、衝撃により割れない上に、フィルム表面にエンボス 処理を施すことで、太陽光の表面反射が眩しくないとい う効果も生まれる。材料としては、ポリエチレンテトラ フルオロエチレン(ETFE)、ポリ3フッ化エチレ ン、ポリフッ化ビニルなどのフッ素樹脂フィルムなどを もちいることができるがこれに限られたものではない。 充填剤との接着面には、充填剤が接着しやすいようにコ 40 ロナ放電処理などの表面処理を施すこともできる。

【0075】充填材に要求される特性としては、耐候 性、熱可塑性、熱接着性、光透過性が挙げられる。材料 としては、EVA(酢酸ビニルーエチレン共重合体)、 ブチラール樹脂、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、フッ素 化ポリイミド樹脂などの透明な樹脂を使用することがで きるがこれに限られたものではない。上記充填材に架橋 剤を添加することにより、架橋することも可能である。 また光劣化を抑制するために、紫外線吸収剤が含有され ていることが望ましい。又、充填材の中にガラス繊維不 織布やシリカ等を含有させることでスクラッチ耐性を向

上させることが出来る。

【0076】最裏面被覆材は、光起電力素子モジュール の裏面側を被覆して光起電力素子モジュールと外部の間 の電気的絶縁性を保つために使用する。要求される品質 は、充分な電気絶縁性を確保でき、しかも長期耐久性に 優れ、衝撃、引っ掻き、熱膨張、熱収縮に耐えられる、 柔軟性を兼ね備えた材料が好ましい。好適に用いられる 材料としてはナイロン、ポリエチレンテレフタレート (PET)等のプラスチックフィルムを使用できる。こ の構成により本発明の太陽電池モジュールはフレキシブ ルモジュールに適用できる。

【0077】充填材だけでも電気的絶縁性を保つことは できるが、厚さにばらつきがおきやすいため、膜厚の薄 い部分あるいはピンホール部分においては、光起電力素 子と外部の間でのショートが発生する恐れがある。最裏 面被覆材はそれを防止するために使用する。

【0078】また、最裏面被覆材に金属鋼板を使用する ことも可能である。材質は例えばステンレス板、メッキ 鋼板、ガルバリウム鋼板などを使用できるがこれに限ら れたものではない。この場合、光起電力素子と外部の間 の電気的絶縁性を保つのは困難であるため、光起電力素 子と金属鋼板との間に絶縁フィルムを介在させることに より裏面側被覆材を構成する。このときの絶縁フィルム としてはナイロン、ポリエチレンテレフタレート(PE T) 等のプラスチックフィルムを使用できる。

【0079】図7は単結晶シリコンや多結晶シリコンな どの結晶系シリコン太陽電池を用いた場合の模式概略図 を示している。701はシリコン基板からなり、PN接 八学学、歌公寺学合を有する半導体層で、現在0/2は裏面電極等7月0/3/3は集集を2月線が返出逆電圧(6,0%0、20、20、3)まを用意じたはまただ。外部接続電車に調整線 電電極、704はバスバー電極、705は絶縁部材、7 06は本発明にかかる半導体装置を表している。

【0080】単結晶シリコン太陽電池や多結晶シリコン 太陽電池の場合、支持基板を設けず、単結晶ウエハや多 結晶ウエハが基板の役目をする。単結晶ウエハは、CZ 法で引き上げられたシリコンインゴットを切断する方法 で得られる。多結晶ウエハの場合は、キャスト法により 得られたシリコンインゴットを切断する方法や、リボン 法によりシート状の多結晶を得る方法等により形成され る。PN接合の形成方法としては、例えばPOC13を 用いた気相拡散法、TiO2、SiO2、またはP2O5を 用いた塗布拡散法、イオンを直接にドープするイオン打 ち込み法等が用いられ、半導体層701が得られる。裏 面電極702は、例えば、蒸着、スパッタ法により金属 膜を形成したり、銀ペーストのスクリーン印刷等により 形成する。また、半導体層701の表面側には光の反射 による効率の低下を防ぐ為に不図示の反射防止膜が形成 されている場合があり、その材料としては、例えば、S iO₂、Ta₂O₅、Nb₂O₅等が用いられる。

【0081】図7において接続されている半導体装置7 06に関しては、図5で説明したアモルファス太陽電池 の場合と同様の半導体装置と同様の接続の仕方を用いる ことができる。

【0082】また、本発明の光起電力素子モジュール は、上述のとおり、ねじり、曲げ、衝撃等の外力に対し て非常に屈強な構造となっている為、屋外に設置した場 合に、風雨、雹などの気候が影響する外力に十分な耐久 性を有する。従って、本発明の光起電力素子モジュール は、屋根に貼りあわせた形態や屋根上に設置した形態と して使用することができる他、最裏面被覆材として金属 鋼板を用いたような場合には、金属鋼板をそのまま金属 屋根として、家屋の屋根に用いることができる。その場 合、金属鋼板を屋根設置に適した構造に曲げ加工するこ とは何等問題はない。図14は本発明の建材の一例で、 (a) は横葺型屋根材、(b) は瓦棒葺屋根材、(c) は フラット型屋根材に適用した例で、それぞれ固定部材に より設置面(屋根面)に固定された状態を表している。 さらに施工性を良くする為に、屋根部材(垂木、野地板 等)、断熱材等を一体構造としても良い。本発明は屋根 材のみならず、壁材など種々の建材と一体型のモジュー 20 ルをも構成することができる。

[0083]

【実施例】 (実施例1) まず、半導体装置を作成した。 その手順を図8を用いて説明する。

【0084】図8は本発明に実施例1にかかるモールド レス半導体装置の外観を示す模式図である。まず、半導 体チップ801、外部接続用端子802、803を準備 した。半導体チップとしては、メサ構造のPN整流ダイ オード (大きさ1.5 mm □、厚み230 μm、ピーク

30 用端子802、803として、軟質銅(厚み100_μ m、無酸素銅C1020P、ビッカース硬度50)を用 意し、外部接続用端子802に関しては、先端部のくび れた部分(領域B)にNiメッキを厚さ1μmで施し た。この時に領域Bの部分のビッカース硬度を測定した ところ、約130であった。外部接続用端子802、8 03は図のような形状に打ち抜きができるような金型を 作成し、金型プレスにより打ち抜いて作成した。

【0085】次に、これらの部材を組み立て治具中に図 8のように順に配置し、ダイオードチップ801と外部 接続用端子802、803との間に不図示の半田ペレッ トを載置した状態で、窒素リフロー炉に投入し、半田を 溶融して、部材801、802、803を電気的に接続

【0086】上記作業により、先端部がNiメッキされ たモールドレスダイオードAを50個作成した。作成後 の総厚みは平均480 μmであった。

【0087】 (実施例2) 実施例2においては、モール ドレスダイオードB、C、Dを50個ずつ作成した。モ ールドレスダイオードBにおいては、外部接続用端子8 50 02の先端部Niメッキの厚みを0.5μm(ビッカー

(10)

明治國際部分で23.000元階で学り、繰り返む逆電圧(640-04V))。を用意。高級際語というカース硬度(140-07)。に北た以外は比較例理と全然同語は高級問題

1 2

ス硬度75)で作成した以外は実施例1と全く同様に作成した。

【0088】モールドレスダイオードCにおいては、外部接続用端子802の先端部をNiのスパッタ蒸着法で、厚み1000オングストローム(ビッカース硬度55)で作成した以外は実施例1と全く同様にして作成した。

【0089】また、モールドレスダイオードDにおいては、外部接続用端子802、803として、錫入銅(厚み 100μ m、ビッカース硬度130)を用い、外部接続用端子802の先端部分に銀メッキを 1μ mの厚みで設けた以外は実施例1と全く同様に作成した。銀メッキを設けた部分のビッカース硬度は約160であった。

【0090】(実施例3)図9は本発明の実施例3にかかるモールドレス半導体装置の外観を示す模式図である。

【0091】実施例3においては、モールドレスダイオードEを50個作成した。モールドレスダイオードEは、図9に示すように半田メッキを外部接続用端子902、903の両方の領域A部に設ける以外は実施例1と全く同様にして作成した。半田メッキ銅の厚みは、1μmで形成し、その部分のビッカース硬度は約100であった。

【0092】(実施例4)図10は本発明に実施例4にかかるモールドレス半導体装置の外観を示す模式図である。まず、半導体チップ1001、外部接続用端子1002、1003を準備した。半導体チップとしては、メサ構造のPN整流ダイオード(大きさ1.5mm□、厚

した。また、外部接続用端子1002、1003として、軟質銅(厚み 100μ m、無酸素銅C1020P、ビッカース硬度50)を用意した。外部接続用端子1002、1003は図10のような形状に打ち抜きができるような金型を作成し、金型プレスにより打ち抜いて作成した。

【0093】次に、これらの部材を組み立て治具中に図10のように順に配置し、ダイオードチップ1001と外部接続用端子1002、1003との間に不図示の半田ペレットを載置した状態で、窒素リフロー炉に投入し、半田を溶融して、部材1001、1002、1003を電気的に接続した。

【0094】次に、外部接続用端子1002のくびれた部分直上から、ダイオードチップ1001を概ね覆うようにシリコーン樹脂を0.2g程ドッテングし、チップ上にシリコーン樹脂(弾性体)1004を形成した。シリコーン樹脂は、東レダウコーニング社製のSE9186L(硬さJISA27)を使用した。シリコーン樹脂ドッテイング後は、室温空気中で約1週間放置し、シリコーン樹脂を十分硬化させた。

【0095】上記作業により、先端部にシリコーン樹脂 50 ードチップが割れているものに関してもNGとした。試

が形成されたモールドレスダイオードFを50個作成した。

【0096】(実施例5)実施例5においては、モールドレスダイオードG、H、Iを50個ずつ作成した。モールドレスダイオードGにおいては、シリコーン樹脂1004をシリコーン樹脂(東レダウコーニング社製/SH6103、硬さJISA40)を用いる以外は実施例4と全く同様に作成した。

【0097】モールドレスダイオードHにおいては、シ 10 リコーン樹脂1004をシリコーン樹脂(東レダウコー ニング社製/JCR6120L、硬さJISA45)を 用いる以外は実施例4と全く同様に作成した。

【0098】また、モールドレスダイオードIにおいては、シリコーン樹脂1004をシリコーン樹脂(東レダウコーニング社製/SE9590、硬さJISA55)を用いる以外は実施例4と全く同様に作成した。

【0099】(実施例6)図11は本発明に実施例6にかかるモールドレス半導体装置の外観を示す模式図である

20 【0100】実施例6においては、図8で示すモールドレスダイオードAを用いた以外は実施例4と全く同様にしてシリコーン樹脂を塗布したモールドレスダイオードJを50個作成した。

【0101】(比較例1)比較例1として、Niメッキを設けないこと以外は実施例1と全く同様にして、モールドレスダイオードKを50個作成した。

【0102】(比較例2)比較例2として、2つの外部接続用端子を硬質銅(厚み100μm、タフピッチ銅、

30 様にして、モールドレスダイオードLを50個作成した。

【0103】(比較実験1)上記作成したモールドレス ダイオードA~Lに対して、以下の比較実験を行った。 試験①はねじりや曲げに対する耐性を、試験②は衝撃に 対する耐性を調査するものである。

【0104】① ねじり試験

モールドレスダイオードの2枚の外部接続用端子の端から2mmのところを、治具でくわえ、45度のねじりをを加えるように外部接続用端子を折り曲げる。次に逆方40 向に45度のねじりを加えて、これを1回とする。このような試験を3回行った。

【0105】② 自然落下試験

厚さ4cm、大きさ15cm□の木板上に水平にモールドレスダイオードを設置し、75cmの高さから自然に落下させる。回数は3回行った。

【0106】これらの試験においては、試験前に初期特性値(VF、IR)を測定しておき、試験後に初期特性値×2以上の特性を示したものに関してNGとした。また、外観上、外部接続よう端子が破断したものやダイオードチャブが割れているように関してよいのとした。ま

験は①②とも、それぞれのモールドレスダイオードに対 して25個ずつ行った。

【0107】試験結果を表1に示す。

【0108】モールドレスダイオードA、B、C、D、 E、F、K、Lの比較により、外部接続用端子に硬度差 を設けることによって、ねじり試験に対する耐性がよく なることが明らかである。また、A、B、C、Dの比較 により、硬度差をビッカース硬度で30以上設けた方が よりねじりに対する耐性はアップすることが明らかとな った。さらに、AとEの比較により、半導体チップ近傍 部がそれ以外の部分よりも高硬度である方がねじり耐性 があがることが明らかとなった。

【0109】次に、F、G、H、I、Kの比較により、 半導体チップ上に弾性体を設けることによってねじりに 対する耐性は変わらないが、衝撃に対する耐性が断然に 上がることが明らかとなった。また、F、G、H、Iを 比較すると、JISA硬度50以下にすることで、さら に衝撃耐性が上がることが明らかとなった。

【0110】次に、モールドレスダイオード」の結果を つ半導体チップ上に弾性体を配置することによって、ね じり、衝撃の両方の外力に対して、非常に良好な効果を 発揮することが明らかとなった。

【0111】(実施例7)まず、非晶質系太陽電池モジ ュールを製作した。この作製手順を図12を用いて説明 する。

【0112】図12は本発明の実施例7にかかる光起電 力素子の外観を示す模式図である。図12(a)は光起 またでは、1985年の素子を受光面側から見た図でありで図は92%(db)にはは98年によっては1998年には1998年には1998年には1998年に19 光起電力素子同士を直列に接続した場合を受光面側から 見た図であり、図12 (c) はX-X' 断面図である。 【0113】図12 (a) 中1200は基板、下部電極 層、光起電力機能を担う非晶質シリコン、上部電極層の 3者を含む300mm×280mm光起電力素子であ り、前記実施態様例で記述した材料が適宜に使用できる が、ここでは光起電力素子全体を支える基板は厚さ15 0 μ mのステンレス板で、基板の直上には下部電極層が スパッタ法によりA1、2nOがそれぞれ数千Åの厚み にて順次堆積して形成した。また非晶質シリコンはプラー ズマCVD法により基板側よりn型、i型、p型、n 型、i型、p型、n型、i型、p型の各層を順次堆積し て形成した。また上部電極層は透明電極膜であって、O 2雰囲気中 Inを抵抗加熱法にて蒸着し、厚み約700 Aの酸化インジウム薄膜を形成した。

【0114】次にこうして作成された光起電力素子を、 光起電力素子の外周切断時に発生する基板と透明電極膜 との短絡の悪影響を有効受光範囲に及ぼさないように、 透明電極膜上にFeCl₃、AlCl₃等を含むエッチン グペーストをスクリーン印刷法により塗布し加熱後洗浄 することによって、該光起電力素子の該透明電極膜の一 50 部を線状に除去しエッチングライン1201を形成し た。

20

【0115】その後、光起電力素子1200の裏面側端 部1辺に、裏面側電力取り出し部材である幅7.5m m、長さ285mm、厚み100μmの軟質銅箔120 3をレーザー溶接法にて導電性基板に接続した。

【0116】その後、光起電力素子1200の端部の裏 面側導電性箔体と対向する受光面側の1辺に、幅7.5 mm、長さ280mm、厚み200 u mのポリイミド基 10 材絶縁テープ1204を貼った。この時、絶縁テープ1 204を、光起電力素子1200の右側の辺のエッジ部 をカバーするように、少しはみ出させて添付した。

【0117】その後、予めカーボンペーストをゅ100 μmの銅ワイヤーにコートしたカーボンコートワイヤー を5.6mmピッチで光起電力素子1200及び絶縁接 着テープ1204上に形成し集電電極1205とした。 【0118】更に、前記絶縁接着テープ1204の上部 に、集電電極1205の更なる集電電極であるバスバー 電極1206を形成した。バスバー電極1206として 見ると、外部接続用端子に硬度差を設けるとともに、か 20 は、幅 $5\,\mathrm{mm}$ 、長さ $2\,8\,5\,\mathrm{mm}$ 、厚み $1\,0\,0\,\mu\,\mathrm{m}$ の銀メ ッキ銅箔を用いて絶縁テープ上に載置した後、200 ℃、3kg/cm2、180秒の条件で、ワイヤー電極 と同時に加熱加圧固定する。この時、図12(a)に示 すように銀メッキ銅箔1206の片側が、光起電力素子 1200から外側に延びるようにしておいた。

> 【0119】次に、銀メッキ銅箔1206上であって、 光起電力素子から飛び出した部分の一部に、7mm口、 厚さ130μmの透明PETテープ1207を添付し

【0120】このようにして作製された光起電力素子 を、電気的に直列接続した図を(b)、(c)に示して

【0121】図示のように、光起電力素子から外側に伸 びたPETテープ付き銀メッキ銅箔1206を隣接する 光起電力素子の裏面側にもぐりこませ、裏面側の軟質銅 箔1203と半田接続した。この際、PETテープ12 07が隣接する光起電力素子のエッジ部に接触するよう に接続を行った。なお、図中では、2直列の場合を図示 しているが、実際には5枚の光起電力素子を直列接続し

【0122】次に、実施例1で作成したモールドレスダ イオードA1208を、図(c)のように光起電力素子 の裏面側に配置し、ダイオードのP側に接続された外部 接続用端子を裏面軟質銅箔1203に、またダイオード のN側に接続された外部接続用端子をバスバー電極に半 田で接続し、電気的な導通を確保した。ダイオード12 08は、光起電力素子1個に対して1個接続した。

【0123】次に、これらの5直列の光起電力素子モジ ュールを図15に示すように樹脂被覆 (ラミネーション) した。以下にその手順を示す。

21

【0124】5直列光起電力素子、EVA(エチレンー 酢酸ビニル共重合体)シート(厚さ460マイクロメー トル)、片面をプラズマ放電処理した無延伸のETFE (ポリエチレンテトラフルオロエチレン) フィルム (厚 さ50マイクロメートル)、ポリエチレンテレフタレート (PET)フィルム(厚さ50マイクロメートル)、ガルバリ ウム鋼板 (厚さ0.4mm) をETFE1506/EVA1502/ 5 直列光起電力素子モジュール1504/EVA1502/PE T1503/EVA1502/鋼板1501という順に重ねて太陽電 池モジュール積層体とした。次に、ETFEの外側に、離型 用テフロンフィルム(厚さ50μm)を介してステンレスメ ッシュ(40X40メッシュ、線径0.15mm)を配し、積層体 を真空ラミネート装置を用いて加圧脱気しながら150 ℃で30分加熱圧着した。このようにして図15に示す太 陽電池モジュールを得た。なお、表面被覆材表面にはメ ッシュにより最大30μmの高低差の凹凸が形成された。

【0125】出力端子はあらかじめ光起電力素子裏面にまわしておき、ラミネート後、ガルバリウム鋼板1501に予め開けておいた端子取り出し口から出力が取り出せるようにした。さらにこのモジュールの補強板1501の素子1504よりも外側に延在している部分をローラーフォーマーにて折り曲げ加工して、補強板がそのまま屋根材の機能を果たす「屋根材一体型太陽電池モジュール」とした。

【0126】なお、ここで用いたEVAシートは太陽電池の封止材として広く用いられているものであり、EVA樹脂(酢酸ビニル含有率33%)100重量部に対して架橋剤として有機過酸化物を1.5重量部、紫外線吸収剤0.3重量部、

カップリング剤0.25重量部を配合したものである。このようにして屋根材一体型太陽電池モジュールA'を作成した。

【0127】(実施例8)実施例8においては、屋根材一体型太陽電池モジュールB'を作成した。実施例8では、モールドレスダイオードAを用いる代わりに実施例4で述べたモールドレスダイオードFを使用した点が実施例7とは異なっており、それ以外は実施例7と同様にして行った。

【0128】(実施例9)実施例9においては、屋根材一体型太陽電池モジュールC′を作成した。実施例9では、モールドレスダイオードAを用いる代わりに実施例6で述べたモールドレスダイオードJを使用した点が実施例7とは異なっており、それ以外は実施例7と同様にして行った。

【0129】(実施例10)実施例10においては、屋根一体型太陽電池モジュールD'を作成した。図13は本発明の実施例10にかかる光起電力素子の外観を示す模式図である。図13(a)は光起電力素子を受光面側から見た図であり、図13(b)は光起電力素子同士を直列に接続した場合を受光面側から見た図であり、図1

3 (c) はX-X' 断面図である。

【0130】本実施例では、モールドダイオードAを光起電力素子の非受光面側に設ける代わりに、図13で示すように受光面側に設けた点が実施例7とは異なっており、それ以外は実施例7と全く同様に作成した。

【0131】図13において、ダイオード1308は光起電力素子の受光面側のバスバー1306上に設置されており、ダイオードのP側がバスバー1306と、ダイオードのN側が隣接する光起電力素子のバスバー上に電気的に接続されている。

【0132】 (比較例3) 比較例3においては、屋根材 一体型太陽電池モジュールE'を作成した。比較例3では、モールドレスダイオードAを用いる代わりに比較例1で述べたモールドレスダイオードKを使用した点が実施例7とは異なっており、それ以外は実施例7と同様にして行った。

【0133】(比較実験2)上記作成した屋根一体型太陽電池モジュールA'~E'に対して、実際の屋根の取り付けと同じ設置台に設置し、実際の屋外での風雨、雹の影響を想定し、以下の比較実験を行った。試験①は、光起電力素子が影になった際の通電を想定した場合、試験②は風によるモジュールのたわみ、試験③は雹がふってきた場合を想定した試験である。また、試験②として、光起電力素子にダイオードを半田づけした後に、半田付けの際にかかる不意の力でダイオードあるいは外部接続用端子に損傷がないかどうかを調査した。

【0134】① 通電試験

て有機過酸化物を1.5重量部、紫外線吸収剤0.3重量部、 7.5℃の炉中で、光起電力素子の短絡電流である I.s.c ・大海は1985年光安定化剤061重量部は熱酸化防止剤002重量部がネランム1987年31年2次(A)遅続発流赤電子に200000時間通電設た設定を設定する

9 通電試験に関しては、試験前後での光起電力素子の特性、及び光起電力素子モジュール自体の外観を検査した。

② ベンデイング試験

IEEE規格draft9に準拠したベンデイング試験を100 00サイクル行った。

3へイルインパクト試験

IEEE規格draft 9 に準拠したヘイルインパクト試験を行った。氷玉は、接続されている 5 個のダイオードに故意にあてるように行った。

0 【0135】これらの試験においては、試験前後での光 起電力素子の変換効率をソーラーシミュレータを用いて 測定することによって評価を行った。試験結果を表2に 示す。

【0136】通電試験については、どのモジュールとも 変換効率の低下はなく、また、外観上でもダイオード付 近の充填材などのラミネート材料が剥離している様子は なかった。これらは、すべてのモールドレスダイオード を光起電力素子の電極上に密着させた状態で配置したの で、放熱性が向上した為と考えられる。

2 【0137】ベンデイング試験に関しては、モジュール

的复数医皮肤 医皮肤性性上颌的 医拉克特氏管

24

A'、C'、D' は変換効率の低下はなかったが、モジュールB' では 0. 8%の効率低下、モジュールE' では 3. 2%の効率低下を示した。このことから、チップ 先端部とそれ以外の部分で硬度差を設けていない場合には、モジュールになった場合でも曲げ耐性が落ちること が分かった。

【0138】また、ヘイルインパクト試験に関しては、モジュールB'、C'は変換効率の低下はなかったが、モジュールA'では1.2%の効率低下、モジュールD'では2.0%の効率低下モジュールE'では7.5%の効率低下を示した。これらの結果より、弾性体を設けていない場合は、衝撃耐性が悪く、氷が当たることによって、ダイオードが破壊し、モジュールの変換効率を

落としていると考えられる。また、モジュールA'と D'を比較すると、モジュールD'の低下率が大きいことから、ダイオードは非受光面側に接続する方がより有利であることが判明した。

【0139】次に、外観検査については、モジュール E'のみ2個のダイオードの外部接続用端子の先端くび れ部にうっすらと亀裂が入っていた。他のモジュールに 関しては、特に異常は見られなかった。以上の結果か ら、本発明の半導体装置が接続された光起電力素子は、 10 従来よりも信頼性が向上したと考えられる。

[0140]

【表1】

01 - 11 / 11	70.20			
		:	①ねじり試験NG数	②自然落下試験NG数
	モールドレスダイオードA	実施例1	0	25
	モールドレスダイオードB	実施例2	13	25
	モールドレスダイオードC	実施例2	15	25
	モールドレスダイオードD	実施例2	4	25
	モールドレスダイオードE	実施例3	2	25
	モールドレスダイオードF	実施例4	19	0
	モールドレスダイオードG	実施例5	20	0
	モールドレスダイオードH	実施例5	22	0
	モールドレスダイオードI	実施例5	22	2
国际企业的企业的企业的企业的企业的企业	モールドレスダイオードJ	実施例6		·····································
·	モールドレスダイオードK	比較例1	20	25
	モールドレスダイオードL	比較例2	25	25

[0141]

【表 2】

25

		モジュールA'	モジュールB′	モジュールC′	モジュールD'	モジュールE'
①通電試験	試験前	9.21 %	9.22 %	9.18%	9.21 %	9.25 %
	試験後	9.23 %	9.23 %	9.20 %	9.21 %	9.23 %
②ペンディング試験	試験前	9.12 %	9.21 %	9.23 %	9.21 %	9.15 %
	試験後	9.12 %	9.14 %	9.22 %	9.23 %	8.86 %
③ヘイルインパクト 試験	試験前	9.13 %	9.20 %	9.21 %	9.17 %	9.10 %
	試験後	9.02 %	9.23 %	9.22 %	9.00 %	8.42 %
④外観検査		異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	ダイオード2個の端子 に亀裂が入っていた。

[0142]

【発明の効果】本発明のモールドレス半導体装置によっ て、非常に薄型になり、光起電力素子に容易に組み込む ことが可能となり、樹脂封止する際にも樹脂量を少なく することが出来た。また、本発明によればモールドレス であっても、ねじり、曲げ、衝撃に強い半導体装置を提 供することができ、従来の問題点を解決することができ - 1945年 9:た。またいこの半導体装置を接続じた光起電力素子モジニュアニールを示す概略図である

3:1946年間が結婚を接続で飛びるよろです

ュール自体についても、ねじり、曲げ、衝撃に強いモジ ュールを提供することが可能となり、また接続箇所を電 極部材上にすることでラミネート材料の熱的な問題も解 決することができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施態様例のモールドレス半導体装置 の概略図である。

【図2】従来のモールドレス半導体装置の概略図であ

【図3】従来のモールドパッケージ半導体装置の概略図

【図4】本発明のモールドレス半導体装置の外部接続用 端子の硬度差を説明する為の概略図である。

【図5】本発明の光起電力素子モジュールの概略構成図 である。

【図6】アモルファスシリコン太陽電池の層構成を示す 概略図である。

【図7】本発明の結晶系の光起電力素子モジュールの概 略構成図である。

【図8】本発明の実施例1にかかるモールドレス半導体 装置を示す概略図である。

【図9】本発明の実施例3にかかるモールドレス半導体 装置を示す概略図である。

【図10】本発明の実施例4にかかるモールドレス半導 体装置を示す概略図である。

【図11】本発明の実施例6にかかるモールドレス半導 体装置を示す概略図である。

【図12】本発明の実施例7にかかる光起電力素子モジ

【図13】本発明の実施例10にかかる光起電力素子モ ジュールを示す概略図である。

【図14】本発明の建材の斜視図である。

【図15】本発明の太陽電池モジュールの斜視図及び断 面図である。

【符号の説明】

101 半導体チップ

102、103 外部接続用端子

104 硬度差境界線

105 弹性体

501, 501' 光起電力素子

502 バスパー

503、503′ 絶縁性部材

504 金属体(接続部材)

505 被覆材

506 集電電極

507 半導体装置

1501 補強板

1502 EVA(充填材)

1503 PET (絶縁部材)

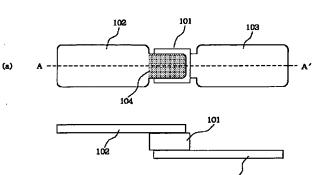
1504 光起電力素子モジュール

28

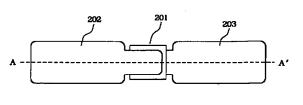
1505 ガラス繊維

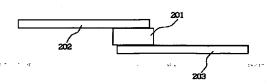
1506 ETFE (表面フィルム)

【図1】

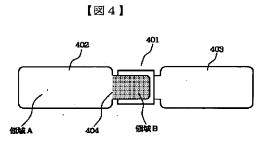


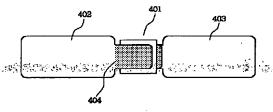
【図2】



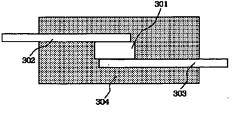


102 101 103 105 B



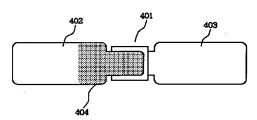


AA′斯面図



9

(c)

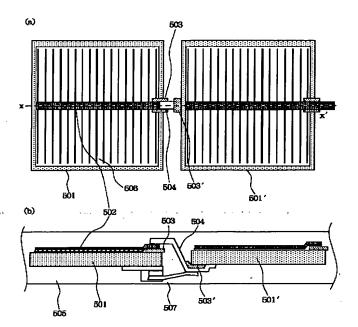


A 802 801 803
A 804 END B

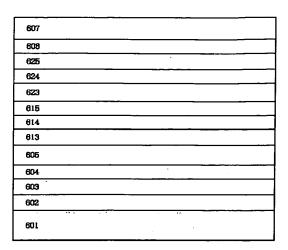
【図8】

AA'斯面図

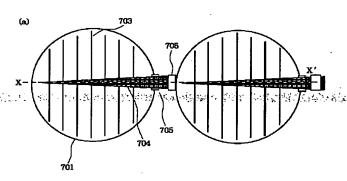
【図5】



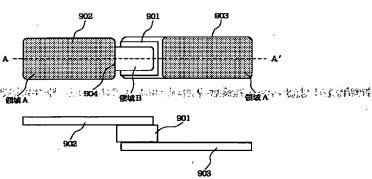
【図6】



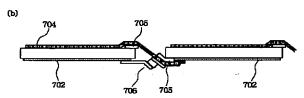
[図7]



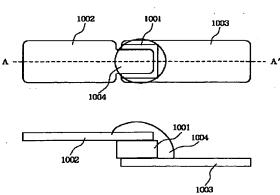
【図9】



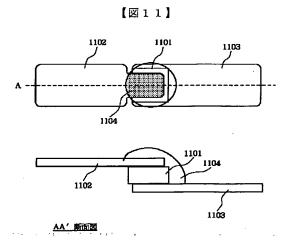
AA' 新面図

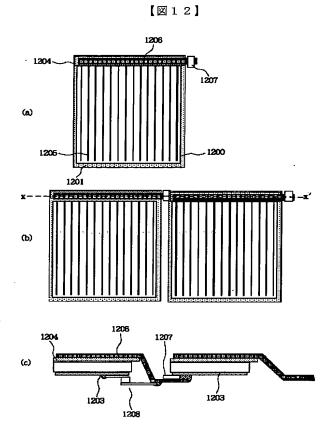


【図10】

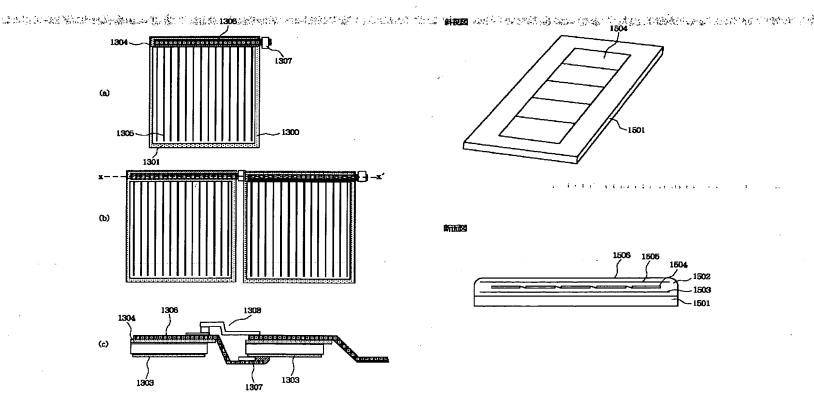


AA'斯面図

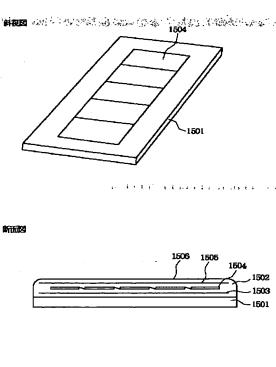




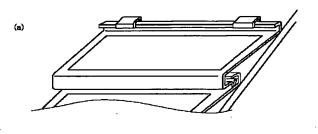
【図13】

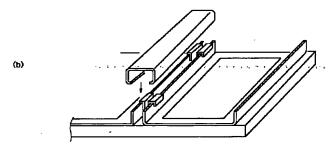


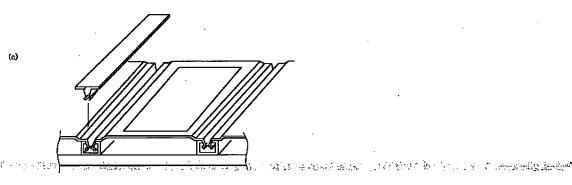




【図14】







フロントページの続き

(51) Int. C1. ⁶

識別記号

H O 1 L 31/10

F I

H 0 1 L 31/10

(72)発明者 山田 聡

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

(72) 発明者 村上 勉

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内